_	Search Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	r
10/728,885	NANNO, SHIGEO	
Examiner	Art Unit	
 William J. Royer	2852	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
399	107, 110, 124, 381, 392, 401	9/16/2005	WJR
_			
	ļ		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
	.i		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		ı
<u>.</u>		-
		<u> </u>